

附表 48、LTE 終端設備頻譜波罩之測試參數

預設條件				
測試環境		常態環境常態電壓		
測試頻道		低、中、高		
測試頻道頻寬		最低、5 MHz、10 MHz 及最高		
測試參數				
	下行結構	上行結構		
頻道頻寬	頻譜波罩測試不適用	調變方式	資源區塊分配	
			FDD	TDD
1.4MHz		QPSK	6	6
1.4MHz		QPSK	5	5
1.4MHz		16QAM	5	5
1.4MHz		16QAM	6	6
3MHz		QPSK	15	15
3MHz		QPSK	4	4
3MHz		16QAM	4	4
3MHz		16QAM	15	15
5MHz		QPSK	25	25
5MHz		QPSK	8	8
5MHz		16QAM	8	8
5MHz		16QAM	25	25
10MHz		QPSK	50	50
10MHz		QPSK	12	12
10MHz		16QAM	12	12
10MHz		16QAM	50（註 1）	50（註 1）
15MHz		QPSK	75	75
15MHz		QPSK	16	16
15MHz		16QAM	16	16
15MHz		16QAM	75（註 1）	75（註 1）
20MHz		QPSK	100	100
20MHz		QPSK	18	18
20MHz		16QAM	18	18
20MHz		16QAM	100（註 1）	100（註 1）

註：

- 1、僅適用於用戶設備類別 (UE-Categories) ≥ 2 。
- 2、RB offset 設定值及應檢項目之測試方法，依3GPP TS 36.521 技術標準規定。